

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie = Revue technique suisse des mensurations, du génie rural et de la photogrammétrie**

Band (Jahr): **50 (1952)**

Heft 4

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

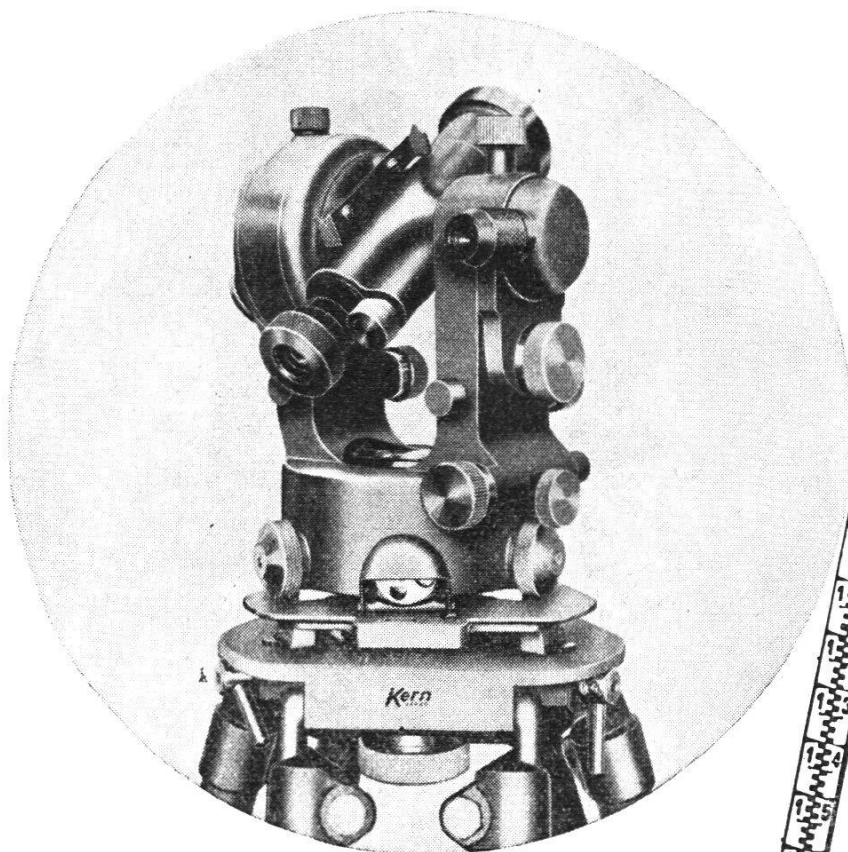
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR

VERMESSUNG UND KULTURTECHNIK

Revue technique Suisse des Mensurations et du Génie rural

INHALT: Les progrès de la photogrammétrie aérienne dans la cadastration. Par R. Solari (Suite) — Zirkel als Planimeter. Von Dipl.-Ing. Paul Breitling, Lindau/B. — Der Wiederaufbau des Bergdorfes Trans. Von H. Kunz, Chur — Die bauliche Ausnützung von Grund und Boden. Von Dipl.-Ing. E. Bachmann, Basel — Kleine Mitteilungen — † Paul-Edouard Bonnaz — Ernst Wegmann † — † M. le Major Max Brenneisen — An die Mitglieder der Schweiz. Gesellschaft für Photogrammetrie — Bücherbesprechungen.



klein
leicht
handlich
hohe
Genauigkeit

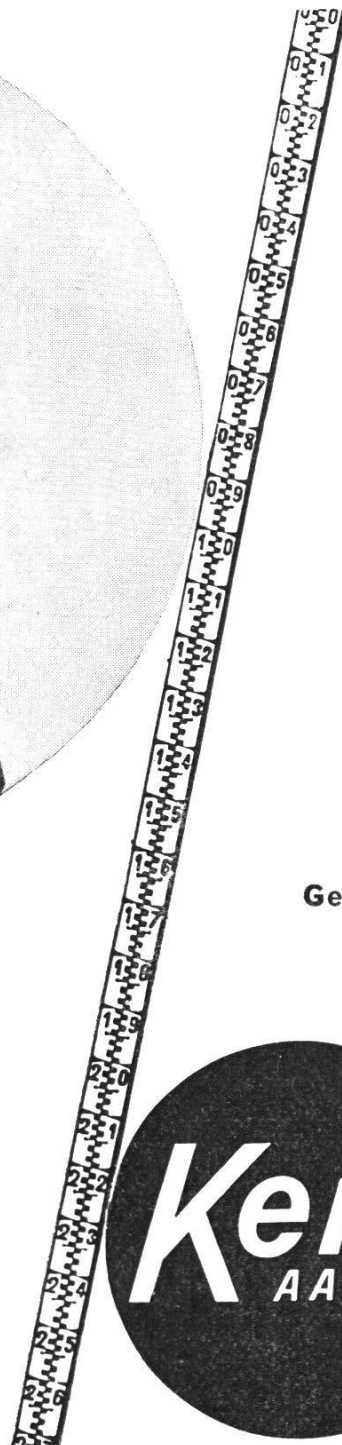
DKM 1 kleiner Doppelkreis-Theodolit mit optischem Mikrometer

eignet sich vorzüglich für alle Ingenieurarbeiten, Bauplatz, Absteckung, Kulturtechnik, Kleintriangulationen usw. Optik mit **Anti-Reflex-Belag AR** versehen.

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt DK 518 von

KERN & CO. AG., AARAU

Telephon (054) 2 11 12



Schweizer Mustermesse Basel, Stand 2610, Halle III b, 2. Stock